

NIMS: 大場 洋次郎、大沼正人、Suresh Koppoju

● 共同研究者と謝辞

物材機構: Suresh Koppoju、大沼正人

神戸製鋼所村上俊夫、畑野等(析出強化鋼)

JAEA 鈴木 淳市、山口 大輔、小泉 智

JASRI 佐藤 眞直、橋本保

JFE条鋼 白神 哲夫(快削鋼)

茨大 金城 有紀、友田 陽

極小角X線散乱(USAXS)実験は、高輝度光科学研究センターが実施する 重点産業利用課題としてSPring-8 BL19B2において実施しました。

本研究の一部は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの助成 事業により実施する「鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発研究体」 の研究成果であることを記し、謝辞を表す。

1. Introduction

鉄鋼材料

[1] 松井直樹,et.al. まてりあ **50** (2011) 73. [2] 諸岡聡,et.al. 鉄と鋼 **94** (2008) 43.

[3] T.N.Baker, Mater. Sci. Technol. 25 (2009) 1083.

介在物、グレイン、析出物等、様々な微細組織が形成され、特性に影響 介在物の光学顕微鏡象 結晶粒のSEM-EBSD解析 ナノ析出物のTEM像



高い特性を得るためには微細組織の評価・制御が重要 従来は光学顕微鏡やSEM, TEMで観察 新材料開発では統計精度が重要→小角散乱法で解析

1. Introduction

● 析出強化鋼

2~3 nmのナノ析出物(炭化物や窒化物等)を分散させて高強度化



析出物の定量評価が必要

● 析出強化鋼

構造材料や自動車等に利用 比較的大きなスケール(cm~km、kg~t)





中性子小角散乱(SANS) & X線小角散乱(SAXS)

析出物の形状、サイズ、数密度を高い統計精度で評価

SANSとSAXSを併用した合金コントラスト変調(ACV)法

ナノ析出物の<mark>組成</mark>も解析できる

析出物のサイズ、数密度、組成の定量的評価 熱処理条件と析出状態の関係

2. Experiment



675

組成 (wt.%) S45Cベース 0.3wt.%V添加材とV無添加材 material Si A С Mn V Ν Ρ S 0.2 0.8 0.01 0.01 0.03 0.3 0.004 V添加材 0.46 5 5 5 7 1 0 2 0.8 0.2 0.01 0.01 0.03 0.003 0 北較材) 保特温度5種類 6 5 6 1 material 熱処理条件 組織 sample 1250° C→600 フェライト+パーライ 1250°C - 600s 600 600s 1800s 600~700°C 1250° C→625 フェライト+パーライ - 600~1800s ο 625 С 600s 1800s 1250° C→650 フェライト+パーライ V添加 650 材 600s 600s

フェライト+パーライ

フェライト+パーライ

1250° C→675

1250° C→700

С

1800s

ο

600s

W.Q.

2. Experiment

● 小角散乱測定

透過配置 ピンホール型

SAXS測定
 NIMS ラボSAXS装置
 Mo-SAXS装置→高q測定用(0.2-8 nm⁻¹)
 Cr-SAXS装置→低q測定用(0.07-1 nm⁻¹)
 試料厚さ:~30µm

● SANS測定

原子力機構 SANS-J-II

中性子波長:0.65 nm

試料厚さ:2 mm

核散乱と磁気散乱分離のため、 磁場印加(1T)













● V無添加材のプロファイルを差し引くことで、ナノ析出物以外の粗大組織の散乱を除去

- 低温試料(600、625、650℃)では散乱プロファイルは球状粒子の特徴
- 高温試料(675、700℃)では散乱プロファイルは円盤状粒子の特徴

SAXSプロファイル



- 低温試料600、625、650については球状粒子モデルで解析
- 高温試料675、700については円盤状粒子モデルで解析
- 保持温度が高い程サイズが増大
- 初期段階(~2nm)の微細な析出物も強化に寄与



D



- SAXSと同様に、V無添加材のプロファイルを差し引くことで ナノ析出物以外の粗大組織の散乱を除去
- 高q側は1nm⁻¹まで。完全にフリーパラメータでのフィッティングには やや不充分。









- q領域が狭く、プロファイル形状が不明瞭 →SAXSと同じプロファイル形状を仮定して $\Delta
 ho_{x}^{2}/\Delta
 ho_{n}^{2}$ を見積もった
- 保持温度の上昇に伴ってコントラストが変化→析出物の組成が変化

SAXS/SANSコントラスト

 析出物として可能性が高いものは NaCl型VC_x.
 VC_x単体の結晶構造を基に $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ を計算

3. E. Rudy, F. Benesovsky and E. Rudy : *Monatsh. Chem.*, 93(1962), 693.

4. G. Brauer and W.-D. Schnell : *J. Less Common Met.*, 7(1964), 23.

5. O. N. Carlson, A. H. Ghaneya and J. F. Smith : Phase Diagrams of Binary Vanadium Alloys, ed.by J. F. Smith, ASM International, Ohio, (1989), 33.



Chemical composition of carbon x

- $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 実験値を $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 計算値と比較。NaCl型VC_x系について計算
- 675-700℃では円盤状
 625-650℃では球状
 600℃では、 球状



Chemical composition of carbon x

- $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 実験値を $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 計算値と比較。NaCl型VC_x系について計算
- 675-700°Cでは円盤状 →VC_{1.0}
 625-650°Cでは球状 →VC_{0.9}
 600°Cでは、球状 →VC_xではない →前駆現象?



- $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 実験値を $\Delta \rho_x^2 / \Delta \rho_n^2$ 計算値と比較。NaCl型V_{1-v}Fe_vC系について計算
- 675-700°Cでは円盤状 →VC_{1.0}
 625-650°Cでは球状 →VC_{0.9}
 600°Cでは、 球状 →V_{0.7}Fe_{0.3}C

Number density d_N of precipitates

• 得られた組成を基に粒子数密度d_Nと体積分率V_fを算出



 600[°]Cでもかなりの数密度で 析出物が生成
 →強度の増加に寄与

保持温度が高いほどd_N減少
 →析出物の粗大化

SAXSとSANSを併用したACV法によりV添加鋼のナノ組織を検討

- 675-700°Cでは円盤状析出物
 600-650°Cでは球状析出物
- 析出物の組成は 675-700°CではVC_{1.0}
 625-650°CではVC_{0.9}
 600°Cでは V_{0.7}Fe_{0.3}C
 析出強化に寄与

●保持温度の上昇に伴って析出物のサイズは増大し、 数密度は減少 →温度が上がる程成長が早まる

1. Introduction

▶ 快削鋼

μmサイズの介在物粒子による高い被削性 (工具寿命、切り屑処理性、切削精度)

従来の材料では被削性向上のためには Pbが必要→環境負荷が高い

▶ 低炭素硫黄快削鋼SUM23K

Mn-S介在物粒子を用いた標準的な快削鋼 Pb不使用

圧延によって異方的な介在物

製造条件や添加元素による介在物の 形態制御が研究されている [4] 金城有紀, 修士論文 (茨城大, 2009年度).







被削性を決める因子 →介在物の形状、アスペクト比 サイズ 組成

従来の介在物の評価は 光学顕微鏡とSEMが中心

→小角散乱法で評価



丸鋼から切り出した試料片を 小角散乱測定



2. Experiment

● SAXS測定

NIMS ラボSAXS装置 Mo-SAXS装置→高q測定用(0.2-8 nm⁻¹) Cr-SAXS装置→低q測定用(0.07-1 nm⁻¹) 試料厚さ:~30µm

● SANS測定

原子力機構 SANS-J-II 中性子波長:0.65 nm 試料厚さ:2 mm

● USANS測定

原子力機構 PNO 二結晶型 永久磁石で磁場0.5T印加







● USAXS測定

SPring-8 BL19B2 産業利用ビームライン

金属材料の測定も多い

波長: 0.0689 nm (18 keV)→金属を透過し易い

ピンホールコリメーション→異方性を検討し易い

試料-検出器間距離: 39.6 m

2次元検出器 PILATUS-2M





▶ USAXS 2Dプロファイル





<u>板幅方向に広がった散乱成分</u> + <u>等方的な散乱成分</u>

<u>圧延方向に伸びて配向した粒子</u> + <u>等方的な粒子</u>









RDに完全に配向していると考えてプロファイルの幅の広がりを フィッティング →回転楕円体粒子のアスペクト比3.5~3.9

▶ USAXS+SAXS I-qプロファイル



高q側、RDとTDでほぼ同じ位置に Guinier領域 →等方的な小粒子

低q側でRDとTDの間に明瞭な差 →回転楕円体の大粒子

低q側粒子のGuinier領域は 見えず、解析困難

しSANS+SANS I-qプロファイル



Intensity (cm⁻¹)

) Guinier領域からサイズの解析



<u>長軸25 μm, 短軸6.9 μmの回転楕円体+直径500 nmの球状粒子</u>

Intensity (cm⁻¹)



ほとんどMn-SもしくはMn-O、ただし酸素量は少ないのでMn-S SEM-EDSではSi-O介在物も観測されていたが、全体に対する割合は低い 過去の報告ではFe-Sも示唆されたが、寄与は小さい

介在物の数密度と体積率



体積率=1粒子の体積×数密度

	組成	サイズ	1粒子の体 積	数密度	体積 率
縦長回転楕円 体	MnS	25 x 6.9 μm	660 μm³	2.0x10 ⁷ cm ⁻³	1.4 %
球狀和可積率	「私話」	值 500 nm	0.065 μm ³	3.4x10 ¹⁰ cm ⁻³	0.2 %
組成分析によるS含有量から計算したMnS体積率(1.5 %)に一致					

配向した回転楕円体介在物粒子
 と球状介在物粒子からの散乱を観測

回転楕円体 サイズ:長軸25 μm、短軸6.9 μm アスペクト比: 3.5~3.9 数密度: 2.0x10⁷ cm⁻³ 体積率: 1.4 %

球状粒子 数密度: 3.4x10¹⁰ cm⁻³ 体積率: 0.2 %







析出強化鋼中のVCナノ析出物の解析 快削鋼中のMnS介在物の解析

SANSとSAXSの両方で極小角からhigh-qまで測定可能に

従来は相補的利用 例:SANSで低q、SAXSで高q測定 SANSで軽元素測定

→ACV法による解析

mf-SANSの活用と大観の稼働でさらにSANSデータの充実が 期待される

5. Future plan

●高q領域のSANS測定



total length: ~5 m shorter camera length: ~ 70 cm

higher q region (<~5nm⁻¹): \rightarrow nanomaterials



SANS profiles obtained using SANS-J-II and mf-SANS



何故小さい方(析出初期段階)が整合析出でないのか?

TEM-EDX or EXAFSによるTiC_{0.84}の例示

数十nm程度の比較的大きなTiCxとTiNbCx。 Ti添加量に依存して変わるTiC_{0.82~0.89}程度